

分析条件

装置	LECO GDS850A
分析元素	C, O, Al, B, Co, Cr, Fe, Pt, Ru, Ta, Ti, Si
ランプ	Grimm-style RF 4mm ランプ
オペレーティング条件	5W, 1000V
プロファイリング時間	10s at 1000/s
サンプル	ハードディスク

分析例

GDS850A によるラップトップハードディスクの被膜分析 三回繰り返し測定の結果

